WORN MASK, ITS MANUFACTURING METHOD, ELECTROLUMINESCENT DISPLAY DEVICE AND ITS MANUFACTURING METHOD

Publication number: JP2001185350

Publication date: 2001-07-06

Inventor:

YAMADA TSUTOMU; MORIMOTO YOSHIHIRO;

YONEDA KIYOSHI

Applicant:

SANYO ELECTRIC CO

Classification:

- international:

H05B33/10; C23C14/04; G09F9/00; G09F9/30; H01L21/285; H01L27/32; H01L51/50; H05B33/12; H05B33/14; H05B33/10; C23C14/04; G09F9/00; G09F9/30; H01L21/02; H01L27/28; H01L51/50; H05B33/12; H05B33/14; (IPC1-7): H05B33/10; C23C14/04; G09F9/00; H01L21/285; H05B33/12

- European:

H01L51/00A2D6

Application number: JP19990367123 19991224 Priority number(s): JP19990367123 19991224

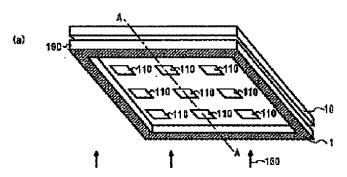
Also published as:

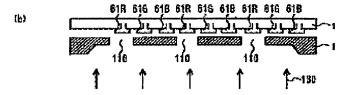
聞 US2001019807 (A

Report a data error he

Abstract of JP2001185350

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an accurate mask to be worn and an EL display device wearing organic materials at given place with accuracy using the mask. SOLUTION: SiO2 film 101 is formed on a quadrangular shaped Si substrate 100, and with the SiO2 film left around the substrate used as a mask, a mask area M and a step part 140 are formed by etching the Si substrate 100 with an etchant KOH, and then, the SiO2 film is removed and a resist pattern 104 forming apertures 110 in the mask area M is formed and etching is done once again to form a mask to be worn. In so doing, an accurate mask made of Si substrate is obtained.





Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特期2001-185350 (P2001-185350A)

(43)公開日 平成13年7月6日(2001.7.6)

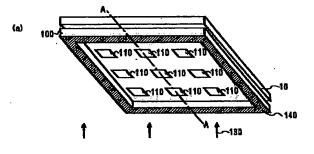
(51) Int.Cl.	徽別記号	記号 FI		テーマコード(参考)		
H05B 33/10		H05B 33	3/10			
C23C 14/04		C23C 14	1/04	A		
G09F 9/00	3 4 2	G09F 9	/00	342Z		
9/30	365	9	/30	365Z		
H01L 21/285		HO1L 21	/285	M		
	審査請求	未請求 請求項	の数6 OL	(全 8 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号	特顯平11-367123	(71)出題人	000001889			
		1	三洋電機株式等	農株式会社		
(22) 出顧日	平成11年12月24日(1999.12.24)	大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号				
		(72)発明者	山田 努	· } *		
		1	大阪府守口市	京阪本通2丁目	15番5号 三	
			洋電機株式会社内			
		ı	森本 佳宏			
		大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三				
			伴電機株式会			
	·		米田 精			
		大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 詳電機株式会社内				
			人 100111383			
		1	イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イ			
			THE ZEE	TT-QE		

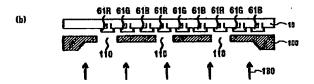
(54)【発明の名称】 被着用マスク、その製造方法、エレクトロルミネッセンス表示装置及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 精度の良い被着用マスクを得るとともに、その被着用マスクを用いて有機材料を所定位置に精度良く 被着したEL表示装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 四角形状のSi基板100上にSiO2 膜101を形成し、その基板の周辺にSiO2 膜101を残し、それをマスクとしてSi基板100をエッチャントKOHでエッチングしてマスク領域Mと段差部140を形成し、その後SiO2 膜を除去して新たにマスク領域Mに開口部110を形成するパターンのレジストパターン104を形成して再度エッチングを行って被着用マスク100を形成する。そうすることにより、Si基板から成る精度の良い被着用マスクを得ることができる。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 被着物源と、該被着物源からの被着物を 被着させる基体との間に配置される被着用マスクにおい て、前記被着用マスクが半導体基板から成ることを特徴 とする被着用マスク。

【請求項2】 前記半導体基板はシリコンから成ること を特徴とする請求項1に記載の被着用マスク。

【請求項3】 被着物源と、該被着物源からの被着物を 被着させる基体との間に配置される被着用マスクの製造 方法において、後に形成する段差部形成領域を覆う第1 10 の被覆部を半導体基板上に形成する工程と、該第1の被 覆部以外の開口部形成領域の半導体基板をエッチングし て前記段差部を形成する工程と、前記第1の被覆部を除 去する工程と、前記開口部形成領域に所定の位置に開口 部を設けるように配置された第2の被覆部を形成する工 程と、該第2の被覆部をマスクとして前記半導体基板を エッチングして開口部を形成する工程と、前記第2の被 覆部を除去する工程とを含むことを特徴とする被着用マ スクの製造方法。

【請求項4】 前記半導体基板はシリコンであることを 20 特徴とする請求項3に記載の被着用マスクの製造方法。

【請求項5】 陽極、発光層及び陰極を順に積層しマト リックス状に配列され各色の表示画素を成すエレクトロ ルミネッセンス素子を備えたエレクトロルミネッセンス 表示装置の製造方法において、前記発光層の材料を被着 する開口部を備えた領域と、該領域以外に該領域よりも 厚みが厚い段差部とを有した半導体基板から成る被着用 マスクであって、該被着用マスクを前記陽極と前記発光 層材料の発生源との間に、前記開口部を前記陽極上に対 応するように配置して、前記発光層材料を前記陽極上に 30 被着させることを特徴とするエレクトロルミネッセンス 表示装置の製造方法。

【請求項6】 請求項5のエレクトロルミネッセンス表 示装置の製造方法によって製造されたエレクトロルミネ ッセンス表示装置であることを特徴とするエレクトロル ミネッセンス表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エレクトロルミネ ッセンス (Electro Luminescence:以下、「EL」と称 40 する。) 素子に発光層の材料を被着させる際に用いる被 **着用マスク及びその製造方法、更にその被着用マスクを** 用いて製造したEL表示装置及びその製造方法に関す る.

[0002]

【従来の技術】近年、EL素子を用いたEL表示装置 が、CRTやLCDに代わる表示装置として注目されて いる。

【0003】また、そのEL素子を駆動させるスイッチ ング素子として薄膜トランジスタ (Thin Film Transist 50 る第2のTFT40について説明する。

or:以下、「EL」と称する。)を備えたEL表示装置 も研究開発されている。

【0004】図5に有機EL表示装置の表示画素付近を 示す平面図を示し、図6(a)に図5中のD-D線に沿 った断面図を示し、図6(b)に図5中のE-E線に沿 った断面図を示す。

【0005】図5に示すように、ゲート信号線51とド レイン信号線52とに囲まれた領域に表示画素が形成さ れている。両信号線の交差部付近にはスイッチング用の 第1のTFT30が備えられており、そのTFT30の ソース11sは後述の保持容量電極線54との間で容量 をなす容量電極55を兼ねるとともに、EL素子駆動用 の第2のTFT40のゲート43に接続されている。 第 2のTFTのソース41sは有機EL素子60の陽極6 1に接続され、他方のドレイン41dは有機EL素子6 0に供給される電流源である駆動電源線53に接続され ている。

【0006】また、TFTの付近には、ゲート信号線5 1と並行に保持容量電極線54が配置されている。この 保持容量電極線54はクロム等から成っており、ゲート 絶縁膜12を介してTFTのソース11sと接続された 容量電極55との間で電荷を蓄積して容量を成してい る。この保持容量は、第2のTFT40のゲート電極4 3に印加される電圧を保持するために設けられている。 【0007】図6に示すように、有機EL表示装置は、 ガラスや合成樹脂などから成る基板又は導電性を有する 基板あるいは半導体基板等の基板10上に、TFT及び 有機EL素子を順に積層形成して成る。

【0008】まず、スイッチング用のTFTである第1 のTFT30について説明する。

【0009】図6 (a) に示すように、石英ガラス、無 アルカリガラス等からなる絶縁性基板10上に、CVD 法等を用いて成膜した非晶質シリコン膜(a-Si膜) にレーザ光を照射して多結晶化して、能動層である多結 晶シリコン膜 (p-Si膜) 11とする。そのp-Si 膜11上にゲート絶縁膜12を積層する。 そしてその上 に、クロム (Cr)、モリブデン (Mo) などの高融点 金属からなるゲート電極13を兼ねたゲート信号線5 1、及びA 1から成りドレイン電極15を兼ねたドレイ ン信号線52が形成されている。

【0010】そして、ゲート絶縁膜12、ゲート電極1 3、駆動電源線53及び保持容量電極線54上の全面に は、SiO2膜、SiN膜及びSiO2膜の順に積層さ れた層間絶縁膜14が形成されており、ドレイン11d に対応して設けたコンタクトホールにA 1等の金属を充 慎したドレイン電極15が設けられ、更に全面に有機樹 脂から成り表面を平坦にする平坦化絶縁膜16が形成さ れている。

【0011】次に、有機EL素子の駆動用のTFTであ

1

【0012】図6 (b) に示すように、石英ガラス、無 アルカリガラス等からなる絶縁性基板10上に、第1の TFT30の能動層と同時に形成したp-Si膜からな る能動層41、ゲート絶縁膜12及びCr、Moなどの 高融点金属からなるゲート電極43が順に形成されてお り、その能動層41には、チャネル41cと、このチャ ネル41cの両側にソース41s及びドレイン41dが 設けられている。そして、能動層41及びゲート絶縁膜 12上の全面に、SiO2膜、SiN膜及びSiO2膜 の順に積層された層間絶縁膜14を形成し、ドレイン4 1 dに対応して設けたコンタクトホールにA 1等の金属 を充填して駆動電源に接続された駆動電源線53が配置 されている。更に全面に例えば有機樹脂から成り表面を 平坦にする平坦化絶縁膜16を備えている。そして、そ の平坦化絶縁膜16のソース41sに対応した位置にコ ンタクトホールを形成し、このコンタクトホールを介し てソース41sとコンタクトしたITO (Indium Thin Oxide) から成る透明電極、即ち有機EL素子の陽極6

【0013】有機EL素子60は、ITO等の透明電極 20 から成る陽極61、MTDATA (4,4-bis(3-methylph enylphenylamino) biphenyle) などから成る第1ホール輪 送層62、及びTPD (4,4,4-tris(3-methylphenylphe nylamino) triphenylanine) などからなる第2ホール輪 送層63、キナクリドン (Quinacridone) 誘導体を含む Bebq2(10-ベンゾ(h)キノリノールーベリリウム 錯体)などから成る発光層64及びBebq2などから 成る電子輸送層65からなる発光素子層66、マグネシ ウム・インジウム合金などから成る陰極67がこの順番 で積層形成された構造である。なお、陽極61のエッジ 30 と陰極67との短絡を防止するために絶縁膜68が形成 されている。この有機EL素子60によって表示画素を 成している。

【0014】また有機EL素子は、陽極から注入された ホールと、陰極から注入された電子とが発光層の内部で 再結合し、発光層を形成する有機分子を励起して励起子 が生じる。この励起子が放射失活する過程で発光層から 光が放たれ、この光が透明な陽極から透明絶縁基板を介 して外部へ放出されて発光する。

【0015】ところで、上述のように各表示画素の発光 40 があった。 層の有機材料は各陽極61上に形成する。このとき、有 機材料を例えば蒸着法により形成する。

【0016】図7に各色の表示画素1R、1G、1Bの 配列を模式的に示す。

【0017】同図に示すように、絶縁性基板10上のゲ ート信号線51及びドレイン信号線53によって囲まれ る領域に形成される各色の表示画素1R、1G、1Bは 行毎にその順に繰り返し配置されている。各色の表示画 素1R、1G、1Bのそれぞれには赤色に対応した陽極

1Bが配置されており、各陽極61R, 61G, 61B は島状を為している。その陽極上に発光層の有機材料を 蒸着して形成し、各色を発光させるようにする。

【0018】図8に発光層の有機材料を蒸着する工程の 断面図を示す。なお、同図には、赤色の有機材料を蒸着 する場合を示しており、また符号は図6と同一符号を付 している。

【0019】同図に示すように、ガラス基板10上に形 成された第2のTFT40に接続された赤色の表示電極 陽極61R上に赤色を発光する有機材料を形成する。

【0020】このとき、赤色の陽極に対応した箇所に開 口部を有しニッケル(Ni)等の金属からなるいわゆる メタルマスクを各陽極に接触させて配置する。その状態 で、ガラス基板10上の陽極61・R上を含む領域に、ホ ルダに載置した被着物源である有機材料から、被着物で ある赤色の有機材料を蒸着130する。

【0021】図9に、TFTを形成し陽極を形成したガ ラス基板上に各色の有機材料を蒸着する際のメタルマス クの取り付け状態を示した断面図を示す。

【0022】同図に示すように、周囲にマスク固定部を 有する蒸着マスクホルダ125上に陽極に対応した位置 に開口部110を有するメタルマスク95が、図8に示 すように陽極までが形成されたガラス基板10上に配置 されている。このメタルマスク95がたわむことを防止 するために蒸着マスクホルダ125の4辺からメタルマ スク95を引っ張って配置するとともに、メタルマスク 9.5を配置する側とは反対側のガラス基板10上に破石 120を配置する。また、周囲のマスク固定部には溝が 形成されており、そこにメタルマスク95の周辺を配置 しその上から固定具126で固定することにより、メタ ルマスク95のたわみをなくす。

[0023]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上述のよう にメタルマスク95を周辺から引っ張るとともに、裏側 から磁石によって固定しても、たわみが生じてしまい、 開口部110がメタルマスク95の中央部から周辺部に いくに従って、有機材料を蒸着すべき陽極61上への発 光材料の蒸着位置がずれてしまい、EL表示装置におい て所定の色を発光することができなくなるとういう欠点

【0024】また、メタルマスク95の開口部110を 形成する際には、メタルマスクの材料であるNiをホト リソ技術を用いて開口部を形成するが、メタルマスク9 5の厚みが厚い、例えば100μm程度であるとその開 口部の大きさが±10μm程度の誤差が生じ、開口部1 10の加工精度が良くないという欠点があった。

【0025】また、Niが含有された電解液中にメタル マスク95を形成する電着金属を配置してメタルマスク 95を形成する電鋳マスク形成技術、及びホトリソ技術 61R、緑色に対応した陽極61G、青色に対応した6 50 を用いてメタルマスク95を形成した場合にも、Niを

電着金属に電着させた後に電解液中から取り出した際 に、体積収縮によりNiの表面が大きく反ってしまうという欠点もあった。

【0026】更に、電着技術を用いた場合には、Ni表面に突起が生じてしまい、その突起がガラス基板に接触してしまい、ガラス基板表面に傷を付けてしまうという欠点もあった。

【0027】更にまた、複数回の被着により被着用マスクに有機材料が付着した際に、その付着した有機材料を図(b)は、図1(a)のA-A線に沿った断面図を除去すると、被着用マスクが破損する恐れがあるという 10 す。なお、同図(a)に示すガラス基板10は、図6欠点もあった。 (b)中の陽極61までが順に形成された状態のもの

【0028】そこで本発明は、上記の従来の欠点に鑑みて為されたものであり、精度の良い被着用マスクを得るとともに、その被着用マスクを用いて有機材料を所定位置に精度良く被着したEL表示装置を提供することを目的とする。

[0029]

【課題を解決するための手段】本発明の被着用マスクは、被着物源と、該被着物源からの被着物を被着させる 基体との間に配置される被着用マスクにおいて、前記被 20 着用マスクが半導体基板から成ることものである。

【0030】また、上述の被着用マスクは、前記半導体 基板はシリコンから成る被着用マスクである。

【0031】更に、本発明は、被着物源と、該被着物源からの被着物を被着させる基体との間に配置される被着用マスクの製造方法において、後に形成する段差部形成領域を覆う第1の被覆部を半導体基板上に形成する工程と、該第1の被覆部以外の開口部形成領域の半導体基板をエッチングして前記段差部を形成する工程と、前記第1の被覆部を除去する工程と、前記開口部形成領域に所定の位置に開口部を設けるように配置された第2の被覆部を形成する工程と、該第2の被覆部をマスクとして前記半導体基板をエッチングして開口部を形成する工程と、前記第2の被覆部を除去する工程とを含む被着用マスクの製造方法である。

【0032】更にまた、本発明は、前記半導体基板はシ リコンである被着用マスクの製造方法である。

【0033】また、本発明のEL表示装置の製造方法は、陽極、発光層及び陰極を順に積層しマトリックス状に配列され各色の表示画素を成すエレクトロルミネッセ 40ンス素子を備えたエレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法において、前記発光層の材料を被着する開口部を備えた領域と、該領域以外に該領域よりも厚みが厚い段差部とを有した半導体基板から成る被着用マスクであって、該被着用マスクを前記陽極と前記発光層材料の発生源との間に、前記開口部を前記陽極上に対応するように配置して、前記発光層材料を前記陽極上に被着させるEL表示装置の製造方法である。

【0034】また、本発明のEL表示装置は、上述のE L表示装置の製造方法によって製造されたものである。 [0035]

【発明の実施の形態】本発明の被着用マスク及びその被 着用マスクを用いて作製した有機EL表示装置について 以下に説明する。

6

【0036】図1は、本発明の被着用マスクを用いて被着物である有機材料を蒸着する状態を示す。

【0037】同図(a)は、被着用マスクと、有機材料を蒸着するガラス基板とを接触させた斜視図を示し、同図(b)は、図1(a)のA-A線に沿った断面図を示す。なお、同図(a)に示すガラス基板10は、図6(b)中の陽極61までが順に形成された状態のものであり、有機EL素子を駆動するTFT40も形成されたものであるが、ガラス基板10のみ記載している。また、図1(b)に示すガラス基板10は、同じく、TFT及び陽極61R,61G,61Bまでを形成した状態であって被着物を被着させる基体であるガラス基板10であり、陽極61R,61G,61Bのみ記載している。更に、省略したTFTの構造は図6に示した構造と同じである。

【0038】図1に示すように、TFT及び陽極までを 形成したガラス基板10に、単結晶シリコン(Si)から成り周辺部に段差部140を備えた被着用マスク10 0を接触させて配置し、被着用マスク100配置側の図中の下方の被着物源の有機材料を載置したホルダ(不図示)から有機材料を蒸着130する。なお、同図においては説明の便宜上被着用マスク100とガラス基板10とは接触させていない。

【0039】ここで、被着用マスク100には開口部110が備えられている。図1において、前述の図7に示した各色の表示画素1R,1G,1Bがこの順序で繰り返し配置されている場合において、本実施の形態においては赤色の有機材料を赤色の表示画素1Rの陽極61R上に形成する場合の被着用マスクの開口部110の配置を示している。

【0040】図1(b)に示すように、各色の表示画素 1R,1G,1Bに形成された陽極61R,61G,6 1Bがこの順に繰り返し配列されているとき、被着用マスク100の開口部110は、赤色の表示画素1Rに形成された陽極61Rに対応した位置に形成されている。

10 そして、その被着用マスク100を用いて、赤色の有機 材料を蒸着によって赤色の表示画素1Rの陽極61R上 にその有機材料を蒸着する。

【0041】ここで、被着用マスク100の製造方法について説明する。

【0042】図2に単結晶シリコンウェハを示し、図3 に図2中のB-B線に沿った被着用マスクの製造工程断面図を示す。

【0043】工程1(図3(a)):図2に示すような 単結晶Si基板100上にSiO2膜などの絶縁膜10 50 1をCVD法等を用いて成膜する。このとき、単結晶S

40

i 基板の厚みは概ね0.5mm程度である。このSi基 板の上に、レジスト103を塗布し、Si基板100の 周辺に枠状に、即ちSi基板100の中央部に開口部を 有するようにSiО2 膜101を覆う。このときの枠状 に残す幅は被着用マスクの強度が保てる程度であれば良 く、例えば概ね1~2mm程度である。

【0044】工程2(図3(b)):そして、レジスト 103で覆われていない領域のSiO2膜101をドラ イエッチング法にて除去する。

【0045】工程3(図3(c)):その後、レジスト 10 103を除去して、エッチャントとして水酸化カリウム (KOH) 水溶液を用い、SiO2 膜101をマスクと してSi基板100をエッチングする。このとき、Si O2 膜101が第1の被覆部であるが、レジスト103 を除去せずに残してレジスト103及びSiО2 膜10 1をマスクとしても良いので、その際にはその両者が第 【0046】ここで、被着用マスクの材料であるSi基 板は、その面方位が(100)であるSi基板が好まし い。それは、KOHはSi基板の(100)面のみをエ 20 ッチングするエッチャントであるため、容易にマスクを 形成する領域をエッチングすることができるからであ る。例えば、2µm/分のエッチングレートが可能であ る。

【0047】エッチング後のSi基板100の厚みは、 その周辺部の段差部においては、ほぼエッチング前の厚 みであり、周辺部以外の開口部を設けた中央の領域、即 ち開口部形成領域Mにおいては100μm以下であり、 好ましくは50μm以下であり、更に好ましくは30μ m以下である。厚みが薄いほどガラス基板10上に配置 30 して蒸着した際にマスクの開口部110、即ち被着用開 口部と同じ面積の蒸着が可能となるが、薄すぎると破損 してしまう可能性もあるため、下限値としては10µm 程度までが限度である。

【0048】この開口部形成領域Mの厚みはエッチャン トの温度及びエッチング時間によって制御することがで

【0049】工程4(図3(d)):こうしてエッチン グによって薄くして開口部形成領域Mを形成した後、レ ジスト104をSi基板100の裏面側の全面に塗布 し、Si基板100に開口部110を形成する領域に開 口部を有するようにレジスト104をパターン化する。 この開口部の大きさは、被着用マスクの開口部において 陽極の大きさよりも大きく、蒸着する有機材料が陽極及 びその周辺にまで蒸着されるような大きさが確保できる 程度の大きさであればよい。このとき、レジスト104 は第2の被覆部である。

【0050】工程5(図3(e)):そのレジストパタ ーン104をマスクとし、エッチングガスSF6を用い てドライエッチングによって、Si基板100をエッチ 50

ングしてSi基板100に被着用開口部110を形成す る。レジストパターン104を除去する。

【0051】そして、図2に示すように、円形状の単結 晶Siウェハを同図の点線aで示すように四角形状に切 断する。不要な周辺の円弧状の部分bを残したままの円 形状であると、有機材料を蒸着するために蒸着装置等に 取り付けるときに、取り付け面積が大きくなり蒸着装置 を大きくする必要が生じてしまうことから、その円弧状 の部分bを除去する。

【0052】こうして、Siから成る被着用マスク10

【0053】なお、本実施の形態においては、段差部を Si基板の周辺に設けた場合を示したが、開口部形成領 域の開口部間に設けることも可能であり、そうすること により、更に強度を増すことができる。

【0054】以上のように、ホトリソ技術を用いて被着 ク、特に大きさ、位置、及び開口部間の寸法精度の高い 被着用マスクを形成することが可能となり、この被着用。 マスクを用いて有機EL素子の発光層となる有機材料を 隣接する異なる色の表示画素の陽極上に蒸着してしまう ことが防止できるため、所定の色を鮮明に発色する有機 EL表示装置を得ることができる。

【0055】また、複数回の被着により被着用マスクに 有機材料が付着したとしても、有機材料を溶解する溶剤 にて容易に除去することができる。そのため、繰り返し 何度も利用することができるのでコストの低減が図れ る。また、付着した有機材料の除去の際にも周辺の段差 部によって強度が増大されるため破損しにくく、やはり 繰り返しの利用が可能となりコスト低減が図れる。

【0056】また、被着用マスクの材質はSiであるこ とから、非常に加工性が良く、被着用マスクのマスク形 成領域Mの形成及び被着用開口部の形成が容易であると ともに精度良くできる。

<第2の実施の形態>本発明の第2の実施の形態を以下 に説明する。

【0057】図4 (a)に本発明の被着用マスクを用い てガラス基板に有機材料を蒸着をする状態の斜視図を示 し、図4(b)に図5(a)中のC-C線に沿った断面 図を示す。

【0058】図4に示す第2の実施形態の被着用マスク が第1の実施の形態と異なる点は、大型サイズのガラス 基板に蒸着を施す際の大型被着用マスクである点、その 被着用マスクの強度を高めるための開口部形成領域の周 辺の段差部140が、被着用マスク内において「田」の 字に形成されている点、その被着用マスクが多結晶シリ コンから成っている点である。

【0059】用いる多結晶Si基板100大きさ及び形 状としては、図2の点線 aのようにその周辺を除去し て、例えば概ね400mm角の四角形である。

10

【0060】図4(a)に示すように、マスクの周辺に加えて、マスク中央部にも被着用マスクの段差部140が設けられている。即ち、開口部形成領域Mの周辺に段差部140が形成されている。このように、中央部にも段差部140を設けることにより、Siから成る被着用マスクの強化が図れるので、大型の被着用マスクでありながら破損することを防止できる。

【0061】同図(b)に示すように、各色の表示画素のうち、赤色を呈する表示画素の陽極61Rに対応した位置に、被着用開口部110を有するように被着用マス 10 ク100を配置する。中央部にも段差部140が形成されている。この中央の段差部140の幅は、1つの陽極61Rと隣接する陽極61Rとの間隔以内の幅で形成することができる。

【0062】また、マスクの形成方法としては、第1の 実施の形態で説明した方法において、エッチャントとし てKOHなどを用いてエッチングする方法に代えて、S i 基板の開口部形成領域Mをグライング等によって予め 大部分まで削っておき、その後エッチングガスSF6を 用いてドライエッチングする方法である。

【0063】なお、本発明の形態においては、段差部を 「田」の字に設けた場合を示したが、本発明はそれに限 定されるものではなく、被着用マスクの開口部間に更に 設けて強度を増大することも可能である。

【0064】また、上述の各実施の形態においては、各色を呈する表示画素のうち、赤色を呈する表示画素の陽極に赤色の有機材料を蒸着する場合の被着用マスクを示したが、本願はそれに限定するものではなく、他の色を呈する表示画素の陽極に対応した位置に被着用開口部を設けることにより、赤色の場合と同様に被着用マスクと 30して用いることが可能である。このように、各色用の被着用マスクを個々に作製して用いても良いが、1つの被着用マスクを順に一方向にずらして各色の蒸着を行うことも可能である。

【0065】また、上述の各実施の形態においては、図7のように、各色の表示画素が列方向に同一色が配置されたいわゆるストライプ配列の場合について説明したが、本発明の被着用マスクはそれに限定されるものではなく、いわゆるデルタ配列の場合でも、また左上から右下に向かって同一色が配置された場合でも適用すること 40が可能であり、それらの場合には、同一色の表示画素の陽極の位置に対応して被着用開口部を設ければ対応できる。

【0066】このように、大型の表示装置に材料を被着する際に用いる被着用マスクを形成するにあたっても、 被着用マスクの精度を向上させることができるととも に、段差部をマスクの中央部にも設けることによりマス ク強度を増した被着用マスクを得ることができる。

【0067】以上のように、本発明によれば、たわみの 1G 発生がなく精度の高い被着用マスクを容易に得ることが 50 1B

できる。そのため、その被着用マスクを用いてEL表示 素子の発光層と成る有機材料を例えば蒸着した場合に も、隣接する異なる色の表示画素の陽極に被着されるこ とが防止できるとともに、それによって色のにじみの発 生が無くなり鮮明に所定の色の表示を得ることができ る

【0068】また、本発明によれば、従来のようにメタルマスクを形成する電着金属を電解液中に配置することがないので、電着後電解液中から取り出した際の体積収縮により金属表面が大きく反ってしまうということもない。

【0069】更に、電着技術を用いた場合のようにNi 表面に生じた突起によって、ガラス基板表面に傷を付け てしまうということも解消できる。

【0070】更にまた、本発明の被着用マスクはそのマスクの周辺に厚みの厚い部分、即ち段差部を備えているので、被着装置への取り付けの際、あるいは複数回の被着により被着用マスクに付着した有機材料を除去する際に、被着用マスクが破損することが防止できる。

20 【0071】なお、上述の各実施の形態においては、被 着マスクの開口部の数を説明の便宜上数個のみを示した が、実際には例えば、852X222個など、各表示装 置の画素数に対応するものである。

[0072]

【発明の効果】本発明によれば、精度の高い被着用マスクを得ることができるとともに、それを用いて有機材料等を被着体に被着させることで所定の位置に所定の色を精度良く被着することができるので鮮明な色表示のEL表示装置を得ることができる。

30 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態を示す被着用マスクの斜視図及び断面図である。

【図2】本発明に用いるSi基板の平面図である。

【図3】本発明の被着用マスクの製造工程断面図である。

【図4】本発明の第2の実施の形態を示す被着用マスクの斜視図及び断面図である。

【図5】有機EL表示装置の表示画素付近の平面図である。

40 【図6】有機EL表示装置の断面図である。

【図7】有機EL表示装置の各色の表示画素の配列を示す平面図である。

【図8】発光層の有機材料を蒸着する工程の断面図である。

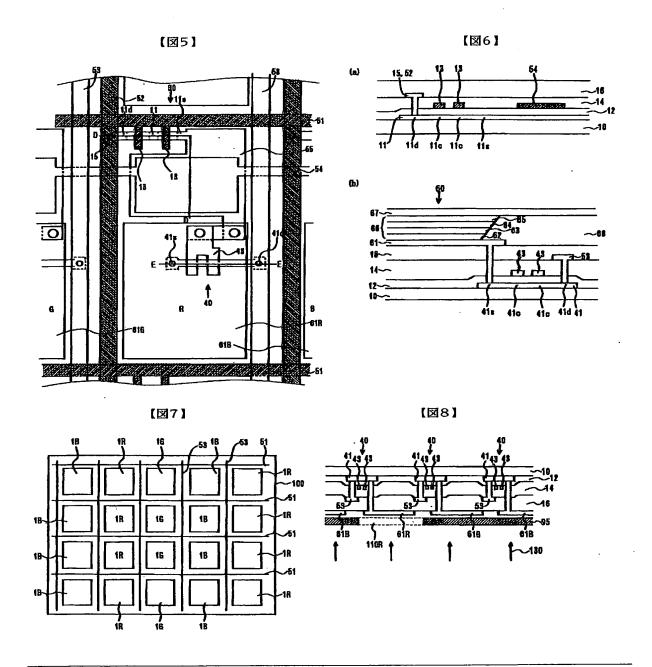
【図9】従来のメタルマスクの取り付け状態を示す断面 図である。

【符号の説明】

1 R 赤色表示画素

1 G 緑色表示画素

1 B 青色表示画素



フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁷

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H 0 5 B 33/12

R2(\).10[-.]

H 0 5 B 33/12 33/14 B A

33/14

3